

致各位：

公 司 名 尼得科精密检测科技株式会社  
代 表 人 董事长 山崎 秀和  
地 址 京都府日本京都府向日市森本町东之口 1-1  
Nidec Park C 栋

## 尼得科精密检测技术将参展 electronica India 2025

尼得科精密检测科技株式会社将参展 2025 年 9 月 17 日（周三）~9 月 19 日（周五）在印度班加罗尔举办的“electronica India 2025（2025 年印度电子元器件展览会）”。该展会是印度最大规模的展会之一，涵盖了从电子元件、制造设备、半导体到电子基板和电路相关领域的各种电子产品。



在本次展会上，尼得科精密检测科技将展出主打产品半导体封装自动检测设备和印刷电路板自动检测设备的新款产品，以及一直以来以实绩和可靠性备受青睐的产品。此外，还将展出近年来需求日益增长的、适用于 AI 服务器电路板的多引脚新款电气检测设备。

不仅如此，面向电动化转型不断加速的汽车行业，我们还将展出用于电机和 E-Axle 的测试台“TDAS 系列”产品。该系列测试台产品可以提高在新一代电动汽车开发中不可或缺的性能评估和耐久性测试的效率。

此外，我们还将介绍用于模拟电动车辆设计和解析的软件“E-Transport Simulator®”。该软件有助于缩短测试时间并降低成本，为客户的产品开发提供有力支持。

尼得科精密检测科技展位会有销售人员为您解答各种问题，欢迎莅临我们的展位！

### 〈参展概要〉

- 会期：2025 年 9 月 17 日（三）~9 月 19 日（五）
- 会场：Bangalore International Exhibition Centre (BIEC)
- 官网：<https://electronica-india.com/en/>
- 展位：H3.F01

### 〈参展内容〉

- 用于服务器、通信、车载、PC 和智能手机的电路板检测设备 “STAR REC 系列”
- 半导体封装自动检测设备 “GATS 系列”
- 功率半导体检测设备 “NATS-1000 系列”
- 光学式外观检测设备各种系列
- 电机/E-Axle 测试台 “TDAS 系列”
- xEV 建模模拟器 “E-Transport Simulator®”
- 半导体晶圆检测探针卡